Citation 2

APPARATUS AND METHOD FOR FORMING CONTACT HOLE

Japanese Patent Appln. Opened No. 65154/92

Patent number:

JP4065154

Publication date:

1992-03-02

Inventor:

KUDOKORO YUKIO

Applicant:

NIPPON ELECTRIC CO.

Classification:
- international:

B23K26/06; H01L21/28; H01L21/302; H01L21/3205;

H01L21/768; H01S3/00; B23K26/06; H01L21/02; H01L21/70; H01S3/00; (IPC1-7): B23K26/06; H01L21/28; H01L21/3205; H01L21/90; H01S3/00

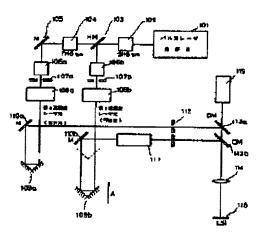
- european:

Application number: JP19900176298 19900705 Priority number(s): JP19900176298 19900705

Report a data error here

Abstract of JP4065154

PURPOSE: To form a contact hole having a beautiful shape at a high speed without necessity of a precise control by providing ultraviolet band laser light oscillating means, visible light band laser light oscillating means, etc. CONSTITUTION:After a laser light emitted from a laser oscillator 101 is incident to an SHG cell 102, it is reflected on a partial reflecting mirror 103 and a totally reflecting mirror 105, and incident to expanders 106b and 106a. Then, the expander 106a outputs a fourth harmonic laser light (ultraviolet laser light), and the expander 106b outputs a second harmonic laser light (visible laser light). It is so regulated that the visible laser light reaches at a sample 116 in delay of a predetermined time from the ultraviolet laser light. When the ultraviolet laser light reaches, the sample 116 is started to be evaporated from the surface to open a hole having a predetermined depth. When the visible laser light reaches, an explosion force is generated to blow out an interlayer insulating film, etc., thereby forming a contact hole. Thus, the contact hole having a beautiful shape can be formed at a high speed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-065154

(43) Date of publication of application: 02.03.1992

(51)Int.Cl.

H01L 21/90 B23K 26/06 H01L 21/28 H01L 21/3205 H01S 3/00

(21)Application number : 02-176298

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

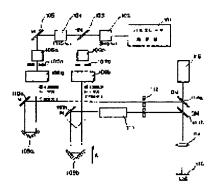
05.07.1990

(72)Inventor: KUDOKORO YUKIO

(54) APPARATUS AND METHOD FOR FORMING CONTACT HOLE

(57) Abstract:

PURPOSE: To form a contact hole having a beautiful shape at a high speed without necessity of a precise control by providing ultraviolet band laser light oscillating means, visible light band laser light oscillating means, etc. CONSTITUTION: After a laser light emitted from a laser oscillator 101 is incident to an SHG cell 102, it is reflected on a partial reflecting mirror 103 and a totally reflecting mirror 105, and incident to expanders 106b and 106a. Then, the expander 106a outputs a fourth harmonic laser light (ultraviolet laser light), and the expander 106b outputs a second harmonic laser light (visible laser light). It is so regulated that the visible laser light reaches at a sample 116 in delay of a predetermined time from the ultraviolet laser light. When the ultraviolet laser light reaches, the sample



116 is started to be evaporated from the surface to open a hole having a predetermined depth. When the visible laser light reaches, an explosion force is generated to blow out an interlayer insulating film, etc., thereby forming a contact hole. Thus, the contact hole having a beautiful shape can be formed at a high speed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Citation 2

⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-65154

®Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成4年(19	92)3月2日
H 01 L 21/90 B 23 K 26/06	A A 7	6810-4M 7920-4E			
H 01 L 21/28 21/3205	Z	7738—4M			
H 01 S 3/00	В	7630-4M 6810-4M	H 01 L 21/88		D
		卷3	を請求 未請求 🏗	請求項の数 3	(全7頁)

公発明の名称 コンタクトホール形成装置及び方法

②特 顧 平2-176298

②出 顧 平2(1990)7月5日

@発 明 者 久 所 之 夫 東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

⑩出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号

四代理人 弁理士後藤 洋介 外2名

明 田 書

1. 発明の名称

コンタクトホール形成装置及び方法

2. 特許請求の範囲

1. 試料表面上に露出した配線を絶縁、保護するための前記試料表面上に設けられた薄膜に、前記配線へまで進する穴を開けるコンタクトホール形成装置において、

業外領域の第1のレーザ光を発生する第1のレーザ発援手段と、

可視光領域の第2のレーザ光を発生する第2のレーザ発援手段と、

前記第2のレーザ発掘手段から発生された第1 のレーザ光を遅延させる遅延手段と、

前記第1のレーザ発掘手段から発生された第1 のレーザ光と前記遅延手段で遅延された第2のレーザ光とを同軸上に重ね合わせて重ね合わされた レーザ光を出射する第1の光学系と、 該第1の光学系からの前記重ね合わされたレーザ光を前記配線上の前記薄膜に集光する第2の光学系と、

を有することを特徴とするコンタクトホール形成装置。

2. 試料表面上に露出した配線を絶縁、保護するための前記試料表面上に設けられた薄膜に、前記配線へまで達する穴を開けるコンタクトホール形成装置において、

集外領域の第1のレーザ光を発生する第1のレーザ発援手段と、

可視光領域の第2のレーザ光を発生する第2のレーザ発掘手段と、

前記第2のレーザ発振手段を前記第1のレーザ発振手段より所定時間遅らせて発振させる遅延手段と.

前記第1のレーザ光と前記第2のレーザ光とを 同軸上に重ね合わせて重ね合わされたレーザ光を 出射する第1の光学系と、

該第1の光学系からの前記重ね合わされたレー

特開平4-65154 (2)

学系と、

を有することを特徴とするコンタクトホール形 成装置。

3、 試料表面上に露出した配線を絶縁、保護す るための前記試料表面上に設けられた薄糠に、前 記配線へまで達する穴を開けるコンタクトホール 形成方法において、

紫外領域の第1のレーザ光を前記配線上の前記 薄膜に照射し、所定時間遅れて、可視光韻域の第 2 のレーザ光を前記第 1 のレーザ光を照射した位 置に照射することを特徴とするコンタクトホール 形成方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、レーザ光を利用し、試料上の配線を 覆うように形成された絶縁保護膜に穴を開けるコ ンタクトホールの形成装置に関する。

[従来の技術]

用いるアプレーション加工がある。これは、紫外 線を収束し、薄膜上に照射して、光子エネルギー によって薄膜を瞬時に蒸発させ、コンタクトホー ルを形成するというものである。

ところで、薄膜はその襲質よって、光の波長に 対する吸収率が異なり、薄膜の分子間の結合エネ ルギーも異なる。また、膜厚も一定ではない。従 って、薄膜にコンタクトホールを形成するのに必 要なエネルギーは各薄膜によって異なっている。

また、紫外線のエネルギーを必要以上に大きく すると、薄膜下の配線まで切断してもまう恐れが ある。

このため、アプレーション加工には、各薄膜ご とに適切なエネルギーを有する紫外線を照射する よう、レーザの出力パワーを顕節しなければなら ないという欠点がある。

最近では、加工スピードが遅い、手間がかかる という問題点を解決した方法として、可視光線を 用いる方法が実用化されている。

その方法は、第5図に示すように、Si基板

ザ光を前記配線上の前記薄膜に集光する第2の光 通常、多層配線構造を有するLSI等には、L S1表面を覆うパッシベーション膜や、下層配線 と上層配線との間に層間絶線襲等の薄膜が形成さ れている。

> - ところで、この様な L S l の故障解析や配線を 正を行うには、上記薄膜に配線にまで達する穴 (コンタクトホール)を関け、配線の所定部分を 露出させなければならない。

> 従来のコンタクトホールの形成は、レーザ光や FIB(Focused Ion Beam)を用いて以下のよう にして行われている。

FIBを用いる方法は、Ga* 等のイオンビー ムを直径 0.1μm程度に収束させ、薄膜に照射し てスパッタリングを行うことにより薄膜を少しづ つ削っていくというものである。

この方法は、直径1μm~2μm程度のコンタ クトホールを形成する場合、比較的精度よく、し かもその断面が綺麗な穴を閉けることができるが、 加工スピードが遅いという欠点がある。

また、レーザ光を用いる方法として、紫外線を

501上のA1 配線502に、可収光線503 (通常、YAGレーザの第2高調波: 波号一 5 3 2 n m) を集光して、層間絶縁膜 5 0 4 とパ ッシベーション膜505とからなる薄膜を透過さ せて照射し、配線502の表面の一部を蒸発させ、 蒸発時の爆発力をもって、その上部の薄膜を吹き 飛ばしてコンタクトホール506を形成するとい うものである。

この方法によれば、膜質に関係なくコンタクト ホールを速く形成することができる。

[発明が解決しようとする疎踊]

しかしながら、従来の方法では、配線の表面を **蒸発させることによる爆発力を利用するために、** 形成されたコンタクトホールは、すり鉢状となり、 その関口部の径は、配線の幅の2倍以上になるな ど制御性に乏しいという問題点がある。

また、近年のLSIの高集積化に伴い、配線の 幅が1μm以下となってきており、その厚さも1 μm弱であるために、盛かでも強すぎるエネルギ - の光線を照射すると配線が切断されてしまうの

特開平4-65154 (3)

本発明は、高速加工が可能で、しかも高度な制 御を必要とせず、形状が綺麗なコンタクトホール の形成ができるコンタクトホール形成装置の提供 を目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明によれば、試料表面上に露出した配線を絶縁、保護するための前記試料表面上に設けられた薄膜に、前記配線へまで達する穴を開けるコン

(Second Harmonic Generation) セル102、部分反射鏡103、KD*P等の非線形光学結晶よりなるFRG (Fourth Harmonic Generation) 104、第1の全反射鏡105、エキスパンダ106、第1のアパーチャ107、アチニュエーター108、コーナーリフレクタ109、第2の全反射鏡110、色橋正レンズ111、第2のアパーチャ112、ダイクロイックミラー (2色性ミラー) 113、及び対物レンズ114を備えている。また、このコンタクトホール形成装置は観察光学系115を備えている。

次にこのコンタクトホール形成装置の動作を説明する。

レーザー発振器101から出射されたレーザ光は、まず、SHGセル102に入射される。SHGセル102に入射される。SHGセル102は、入射されたレーザ光の周波数を2倍にする。即ち、レーザ発振機101から出射したレーザ光の第2高調波(波長532nm)を発生させる。

SHGセル102で発生した第2高調波レーザ

[実施例]

_ ----

以下に図面を参照して本発明の実施例を説明する。

第1図に第1の実施例の構成図を示す。

本実施例のコンタクトホール形成装置は、バルス励起型Nd **YAGレーザ発振器101、 KD ** P 等の非線形光学結晶よりなる S H G

光は、部分反射観103で一部反射され、2つに 分岐される。

一方の部分反射鏡103で反射されず、部分反射鏡103を通過したレーザ光は、FHGセル104に入射される。FHGセル104は、SHFセルと同様、入力されたレーザ光の周波数を2倍にする。即ち、レーザ発振器103からのレーザ光の第4高調波(波長266ヵm)を発生させ

F H G セル 1 0 4 を通過した第 4 高調波レーザ 光は、全反射鏡 1 0 5 で反射され、エキスパンダ 1 0 6 a に入射する。

他方、部分反射鏡103で反射されたレーザ光は、エキスパンダ106bに入射する。

エキスパンダ106は強い信号を増幅し、弱い信号を減衰させるもので、エキスパンダ106aは第4高調波レーザ光(波長266nm:以下、紫外レーザ光)を、エキスパンダ106bは第2高調波レーザ光(波長532nm:以下、可視レーザ光)を強め、その他のレーザ光を減衰させる。

特閉平4-65154(4)

エキスパンダ106からのレーザ光はアパーチ+107を介してアテニュエータ108に入力される。アテニュエータ108に入力されたレーザ 光は、その振幅を所定の大きさに減衰され、出射される。

アテニュエータ108から出射されたレーザ光は、コーナーリフレクタ109及び全反射統 110で反射される。コーナーリフレクタ109 bは第1図の上下方向(矢印Aで示す。)へ可動 で、光路長を調整することができる。本実施例で は、可視レーザ光が紫外線レーザ光よりも、所定 時間遅れて試料116に到達するように調整され ている。

全反射線 1 1 0 a で反射された紫外 レーザ光は、アパーチャ 1 1 2を介してダイクロイックミラー1 1 3 a へ入射される。また、全反射線 1 1 0 a で反射された第 2 高調波のレーザ光は、色補正レンズ 1 1 1 に入力され、色の補正を行った後、アパーチャ 1 1 2を介してダイクロイックミラー 1 3 b に入射される。ここで、色補正レンズ 111

ここで、試料116は、第2図に示すように SiÍ 版 201上に A 2 配線202が形成されて おり、その表面は層間絶縁腺203及びパッシベ ーション腺204で覆われている。

この試料116に紫外レーザ光が到途すると、第2図(a) に示すようにパッシベーション膜
204は、表面から藻発を始め(レーザアプレーション)、所定深さ(層間絶縁膜203に遵する場合もある)の穴を開ける(ポリイミド膜等であっても穴を開けることができる。)。この穴の深さは可視レーザ光の遅延時間によって、決定される。

次に、可視レーザ光が試料116に到達すると、A』配線の表面一部が蒸発し、爆発力を発生する。そして、紫外レーザ光によって形成された穴の底とA』配線との間に存在するパッシベーション模204及び層間絶縁幕203を吹き飛ばす。これによって、第2図(b) に示すようなコンタクトホール205を形成することができる。

このように本実施例では、予めレーザアプレー

は2つの波長の光を同一点で収束させるためのもので、通常波長の長い光に対して用いられる。

ダイクロイックミラー113は特定の変長の光のみを反射し、他の光を通過するするミラーであり、ダイクロイックミラー113 a は、無外レーザ光のみを、ダイクロイックミラー113 b とは、反射したなる、クミラー113 a と113 b とは、反射になる、クミラー113 a で反射された紫外レーザ光と同能というミラー113 b を透過し、ダイクロイック113 b を透過し、ダイクロイック113 b で反射された可視レーザ光と同能上に重ねられる。

同軸上に重ねられた紫外レーザ光と可視レーザ 光とは、対物レンズ114によって集光され、試料116上に照射される。

なお、試料116には、まず紫外レーザ光が到達し、所定時間遅れて可視レーザ光が到達する。 以下、その様子を第2図を参照して説明する。

ションによって、所定課さの穴を閉けておくため、Ag 配線の蒸発による爆発力が小さくてもコンタクトホールを形成することができる。従って、レーザの出力パワーの出力を小さくすることができ、高精度の制御を必要としなくなる。

また、コンタクトホールの形状は、レーザアブレーションによってほぼ決定され、例えば、1μm程度のパッシベーション膜の約半分をレーザアブレーションにより除去しておけば、急使な立ち上がりの形状にすることができる。これにより、トランジスタなどを構成する活性層の近傍であっても、トランジスタ周辺の絶縁層にダメージを与えるようなことはない。

本実施例では紫外光と可視光とを一台のレーザ 発振器で発生させるようにしたので、その構成が 単純になり、コストが安い。また、2台のレーザ 発振器を周期させて発振させるときのように互い のジッタを考慮する必要がない。

さらに、本実施例ではアテニュエーター108 を備えたことにより、薄膜の種類に応じて最適の

特開平4-65154 (5)

光を照射できる。

次に第3図を参照して、第2の実施例を説明する。

ここで第1の実施例と同一のものには同一番号を付してある。

本実施例では、パルス励起 N d J・Y A G レーザ発振器 1 0 1 の他にエキシマレーザ 3 0 1 を有している。これらパルス励起 N d J・Y A G レーザ発振器 1 0 1 とエキシマレーザ 3 0 1 とは、トリガ発生器 3 0 2 からのトリガ信号に基づいてパルスを発生するプログラマブル多重パルス発生器 3 0 3 からのパルス信号に基づいてレーザ光を発生する。

プログラマブル多重パルス発生器 3 0 3 は、予め設定された数だけパルスを発生する。発生したパルスは、これらのパルスのうち最後の 1 パルスを除きエキシマレーザ 3 0 1 に与えられる。そして 最後のパルスはプログラマブル電気的遅延回路 3 0 4 で遅延され、 Y A G レーザ発展器 1 0 1 に与えられる。

紫外レーザ光によって所定深さの穴を開け、可 視レーザ光でA』配線の一部を蒸発させ、その場 発力を利用してコンタクトホールを形成するのは 第1の実施例と同様である。

本実施例では電気的遅延回路304を用いて、 YAGレーザの発展を遅延させるようにしたので、 無外レーザ光の遅延を大きくすることができる。 従って、所定時間以上紫外レーザ光が遅延されて いれば、ジッターの心配をする必要はない。

また、本実施例で使用されるエキシマレーザ301は、その幅が数nsというパルス光を発生させることができるので、連続的に光を照射した場合のようには料に熱的影響を与えることがなく、総粋なアブレーション加工が可能になる。加えて、パルス数による制御を行うので、コンタクトホールを形成する場合の分解能及びその制御性が著しく改善される。

なお、本実施例では紫外レーザ光を発生させるのにエキシマレーザを用いたが、Nd ³・: YAG パルスレーザ(第4高調波)を用いても良い。こ エキシマレーザ 3 0 1 は、バルス信号を受けると無外領域の光を発生する。発生した無外レーザ 光はエキスパンダ 1 0 6 で伸長される、即ち、特 定の波長の光のみが強められる。

伸長された紫外レーザ光は全反射鏡105を介して色緒正レンズ111に入射され、色の橋正を行った後、アパーチャ112、ダイクロイックミラー113、及び対物レンズ114を介して、試料116上に照射される。

また、パルス信号を受けた Y A G レーザ発振器 1 0 1 が発射した光は、第 1 の実施例同様、 S H G セル 1 0 2、 及びエキスパンダ 1 0 6 を通して可視レーザ光(波長 5 3 2 n m) とされる。 そして、この可視レーザ光はミラー 1 0 5、 アパーチャ 1 1 2、 ダイクロイックミラー 1 1 3 及び対物レンズ 1 1 4 を介して試料 1 1 6 上に照射される。

この様子を第4図を参照して説明すると、まず 所定パルス数(n個)の紫外レーザ光が照射され、 遅延時間で軽過後、可視レーザ光が1パルス照射 される。

の場合はレーザ発振器用の電源を共用することが でき、構成が簡単かつ安価になる。

[発明の効果]

また、紫外線と可視光線とを使用することにより、各々の光が有するエネルギーを減少させることができるので、高い精度の制御を必要としない。

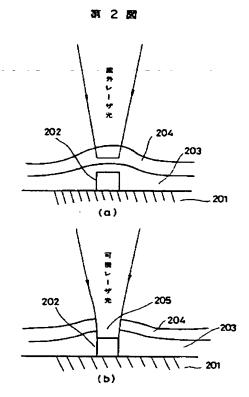
4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の第1 の実施例の構成図、第2 図は第1 図のコンタクトホール形成装置によるコンタクトホールの形成の様子を説明するための図、

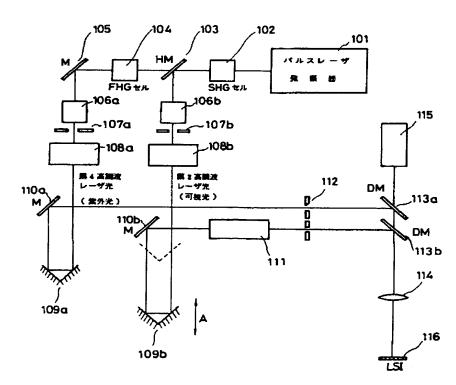
特開平4-65154 (6)

第3図は本発明の第2の実施例の構成図、第4図は第3図のコンタクトホール形成装置によるコンタクトホールの形成方法を説明するための図、第5図は従来のコンタクトホール形成装置によるコンタクトホールの形成方法を説明するための図である。

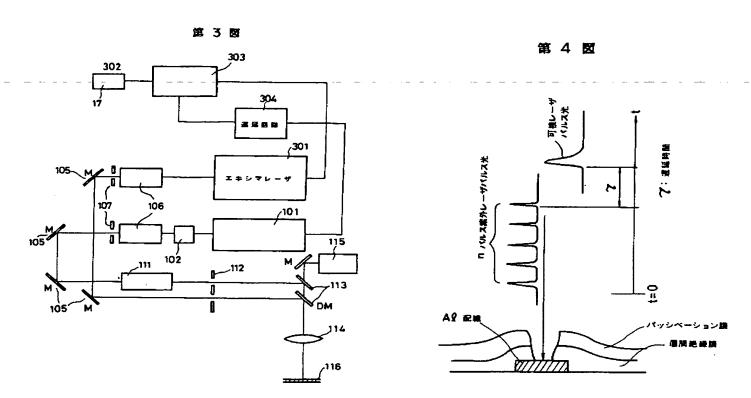
日 0 1 … バルス励起型 N d 3・Y A G レーザ発振器、1 0 2 … S 日 G セル、1 0 3 … 部分反射致 1 0 3、1 0 4 … F 日 G セル、1 0 5、1 1 0 … 全反射銃、1 0 6 … エキスパンダ、1 0 7、1 1 2 … アパーチャ、1 0 8 … アテニュエーター、1 0 9 … コーナーリフレクタ、1 1 1 1 … 色補正レンズ、ダイクロイックミラー1 1 3、1 1 4 … 対物レンズ、 1 1 5 … 観察光学系、2 0 1 、5 0 1 … S i 基板、2 0 2 、5 0 2 … A f 配線、5 0 3 … 可视光線、2 0 3、5 0 4 … 層間絶縁線、2 0 4、5 0 5 … パッシベーション膜、2 0 5、5 0 6 … コンタクトホール、3 0 1 … エキシマレーザ、3 0 2 … トリガ発生器、3 0 3 … パルス発生器、3 0 4 … 遅延回路。



第1図



特開平4-65154 (7)



第 5 図

